

LEE Instruments 涂层测厚仪 L360

涂层测厚仪采用了磁性测厚法，是一种超小型测量仪，可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性覆盖层的厚度(如铝、铬、铜、锌、锡、珐琅、橡胶、塑料、油漆等)可广泛用于制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。由于该仪器体积小，测头与仪器一体化，特别适用于工程现场测量；该仪器坚固耐用、用途广泛，可单手操作。该仪器设计便携耐用，使其能在苛刻条件下正常使用。此测厚仪具有一键操作功能，无须校准，也不用重设即可进行下一次测量，无需对操作人员进行培训即可操作。

1. 只需调零、无需校准；
2. Fe 大量程探头；
3. 一体化设计；
4. 自动关机；



5. 用户校验标准过程。

Lee Instruments 技术参数

基体	Fe	
显示	LCD 显示	
测量范围	0 — 6000um	
测量精度	(±3%H+1um)	
显示精度	1um	
工作温度	-10 — +60° C	
温度补偿	0 — +50° C	
最小基体	10mm×10mm	
最小曲率	凸半径：5mm；凹半径：25mm。	

最薄基体	Fe: 0.2mm; NFe: 0.05mm。
电源	7号电池4节
重量	82g (不含电池)
尺寸	112 × 69 × 28mm